66003

共鳴非弾性 X 線散乱で見る強相関電子系物質の 電子励起

石井賢司 日本原子力研究開発機構放射光科学研究ユニット 〒679-5148 兵庫県佐用郡佐用町光都 1-1-1

要 旨 高温超伝導や巨大磁気抵抗効果を示す強相関電子系物質は現代の固体物理の重要な研究対象となっている。硬 X線領域での共鳴非弾性X線散乱(RIXS)を用いて電子励起を観測することで、それらの電子状態を明らかにしようと いう研究が発展してきている。最近、筆者らが行ってきたモット絶縁体に電荷をドープして金属化したマンガン酸化物と 銅酸化物のRIXSによる研究成果について紹介する。いずれの場合も、金属化してもモットギャップが残存しており、電 子相関の影響が強く残っている。さらに、電子ドープ型銅酸化物においては、モットギャップ励起に加えて、上部ハバー ドバンドでのバンド内励起の分散関係も観測できている。

1. はじめに

硬X線散乱と言えば回折実験が長きに渡ってその主流 であり、物質中の原子の位置を知るための測定手段として 重要な役割を果たしてきた。シンクロトロン放射光がX 線源として出現したことで新たな展開が起こった。その一 つは、放射光X線のエネルギー可変という特徴を利用し た共鳴X線回折による、磁気、電荷、軌道といった電子 自由度の秩序の観測である¹⁻³⁾。共鳴X線回折は、X線の エネルギーを特定の元素の吸収端に合わせ、回折実験にス ペクトロスコピー的な要素を組み合わせることで、電子状 態の空間的秩序を観測しようというものである。これらの 実験は、X線散乱という観点から見ればいずれも弾性散 乱であり、物質の静的状態を調べることを目的としてい る。

物質の性質を理解するためには、静的状態だけではな く,素励起の観測を通じて動的状態を知ることが不可欠で ある。一般には、素励起スペクトルは運動量(Q)、およ び, エネルギー(ω)に依存すると考えられ, 広範な Qω空間での励起スペクトルが観測可能な散乱実験の果た すべき役割は大きい。近年, 第三世代放射光を用いた X 線非弾性散乱により、それが観測可能となってきた。現在 の硬X線非弾性散乱は、主としてフォノンを観測するた めの非共鳴非弾性 X 線散乱と、電子励起を観測するため の共鳴非弾性 X 線散乱 (Resonant Inelastic X-ray Scatteringを略して,通常 RIXS と呼ばれている)の二つに分類 される。前者の手法は、フォノンを測定するという意味で は中性子散乱と同等であるが、小さい試料で観測可能、元 素(核種)を選ばない、といった中性子散乱に対する優位 性を利用して, 超伝導体などで重要な成果が出てきてい る4-7)。一方,物質の性質を決めている電子のダイナミク

ス(電子励起)を観測することは,原理的には非共鳴非弾 性X線散乱でも可能であるが,原子の持つ全電子が散乱 に寄与するフォノンと比べると一電子のみが寄与する電子 励起は強度が非常に弱く,現状では軽元素物質に適用が限 られている^{8,9)}。従って,強相関電子系物質のように重元 素を含んだ物質の電子励起の観測には,強度の共鳴増大が 得られる共鳴X線非弾性散乱を用いることになる。

一般的には RIXS とは軟 X 線を用いたものも含めて, 入射 X 線により物質中の内殻電子を外殻に共鳴励起し, その励起状態が緩和する過程で放出した X 線を分光する ものであり,共鳴 X 線発光分光 (Resonant X-ray Emission Spectroscopy, RXES) と呼ばれることもある。軟 X 線領域での研究も含めた最近の研究については,レビュー 論文¹⁰⁾や本誌の解説記事^{11,12)}に詳細に記載されている。我 々が対象とする物質は 3d 遷移金属化合物であり,エネル ギーが硬 X 線領域になる K 吸収端を用いることから,こ の解説記事で言うところの 1s-4p-1s RIXS に対応する。 本稿での RIXS という用語は,筆者が実験を行っている 1s-4p-1s RIXS に限ったものとして用いることとする。

さて、対象とする物質の3d遷移金属化合物であるが、 その中に強相関電子系と呼ばれる物質群がある。そこでは 銅酸化物での高温超伝導やマンガン酸化物での巨大磁気抵 抗効果などの興味深い物理現象が起こることから、現代の 固体物理学上の最も重要な研究テーマの一つとなってい る。金属や半導体中での電子状態が一体近似に基づくバン ド理論により定量的によく記述されるのに対し、強相関電 子系では電子の持つ運動エネルギーに比べて電子間のクー ロン相互作用(電子相関)が強く、電子状態の記述に多体 効果が無視できない難しい問題となっている。このような 強相関電子系物質の電子状態の理解は、高温超伝導などの 物性の発現機構を解明するための出発点となるものであ り,その特徴をいろいろな実験手法によって検証していか なければならない。

強相関電子系の電子状態で特徴的なのは、一つの電子軌 道に電子が一個存在した(half-filld と呼ばれる)モット絶 縁であり、そのエネルギーギャップはモットギャップと呼 ばれている。RIXS によるモットギャップの最初の観測 は、米国の Brookhaven 国立研究所にある NSLS で高温 超伝導体の母物質について行われ,2000年に報告され た^{13,14)}。その後, APS でも実験が行われるようになり, 銅酸化物を中心にさかんに研究が行われている。一方、筆 者らのグループは、これらの研究グループとは独立に、戦 略研究プロジェクト (CREST) で、主としてマンガン酸 化物の RIXS 測定を目標にした非弾性散乱装置を建設し た¹⁵⁾。装置完成後、マンガン酸化物に限らず銅酸化物に ついても研究を行っている。モットギャップの観測を中心 にした数 eV 領域の電子状態の RIXS による研究は始まっ てから間もないが、研究の推移は第三世代放射光施設の立 ち上げ期から利用期への移行時期と一致しており、言わば 第三世代放射光の発展に同期した先端的実験手法の一つで ある。本稿ではこの数年の間に筆者のグループで行われた 研究成果について主に実験の立場から紹介する。

2. 共鳴非弾性 X 線散乱

2.1 実験方法

筆者が実験を行っている SPring-8 BL11XU¹⁵⁾の概略を Fig. 1に示す。同じ非弾性散乱を測定することから,中性 子散乱における三軸型分光器と類似している点は多い。し かし,RIXS では入射エネルギー(E_i)に対する必要なエ ネルギー分解能(ΔE)が $\Delta E/E_i = 10^{-4} - 10^{-5}$ 程度と中性 子散乱よりも桁違いに厳しいことから,それに応じた光学 系を用意する必要がある。実験上のエネルギー分解能を決 めるのにはアナライザー結晶が重要な要素の一つである。 アナライザー結晶は散乱 X 線を集光かつエネルギー分光

mirror Si (111) monochromator high resolution monochromator undulator spherical analyzer 6A θA 2m mirror sample ω∕= Ei - Ef slit $Q = ki - kf \prod detector$

Fig. 1 Schematic view of BL11XU at SPring-8.

する必要があり、ヨハン型湾曲結晶を用いている。アナラ イザーのエネルギー分解能は Bragg の式から得られる ΔE $/E = \cot \theta_A \Delta \theta_A$ によって決まることから,高い分解能を得 るためには $\theta_A = 90^{\circ}$ (背面反射) に近い条件の結晶を用い る必要があり、大型の完全結晶が得られる Si もしくは Ge で最適な面指数を選ぶことになる。例えば、MnのK吸 収端(6539 eV)ではGe(531)面,CuのK吸収端(8979 eV) ではGe(733)面のように、元素ごとに最適な面が異 なる。従って、新しい元素を含んだ物質の研究を始める際 には、その吸収端のエネルギーに応じた面を使ったアナラ イザー結晶を用意しなければならない。現在, SPring-8 の BL11XU では Mn と Cu の K 吸収端での実験が可能で ある。以下に示すデータのほとんどは、これらのアナライ ザー結晶とSi(400)チャンネルカットモノクロメーターと の組み合わせで, MnのK吸収端で約230-500 meV, Cu のK吸収端で約400 meV で測定している。

ここで、ここ数年の間に起きた測定技術の進歩を同じ物 質のスペクトルを比較することで見てみる。Fig.2に,最 近,筆者がエネルギー分解能約400 meV で測定した電子 ドープ型高温超伝導体の母物質である Nd₂CuO₄ のスペク トルを示す。同じ物質についての測定が1998年の論文に 掲載されているが¹⁶⁾,当時のエネルギー分解能は1.9 eV である。6eVのピークは同様に観測されているが、低エ ネルギー領域の違いは一目瞭然である。文献16)では弾性 散乱の裾に埋もれていたのが, Fig. 2 ではモットギャップ を越える励起が2eVに見え、さらに、それより低エネル ギーにギャップが開いていることが明瞭に観測されてい る。このギャップは Nd₂CuO₄ が絶縁体であることの現れ である。このように、RIXS の測定技術は日進月歩で進歩 している。最近,米国の APS では,文献16)のスペクト ルを測定したグループも含めて130 meV での測定が可能 になっている17)。

Fig. 2の結果からもわかるように、RIXS で低エネル



Fig. 2 RIXS spectra of Nd_2CuO_4 . The energy resolution is about 400 meV. Mott gap is clearly seen below 2 eV.



Fig. 3 RIXS spectra of Nd_{1.85}Ce_{0.15}CuO₄ at $\mathbf{Q} = (0.2, 0, l)$. The scattering angles (2θ) are 86.6°, 91.2°, and 95.9° for l=12.0, 12.5, and 13.0, respectively. The elastic scattering becomes weak at $2\theta = 90^{\circ}$ and the peak feature at 1 eV is clear in the spectrum of l=12.5. Because the momentum dependence of the excitation is weak along the \mathbf{c}^* axis due to the strong two-dimensionality of Nd_{1.85}Ce_{0.15}CuO₄, we measured the momentum dependence of the a^*b^* plane at l=12.5.

ギーの励起を観測するためには、いかに弾性散乱の裾を押 さえるかが重要になる。そのためには、エネルギー分解能 を上げることはもちろん重要であるが、弾性散乱の強度自 体を小さくすることも必要である。弾性散乱は主として Thomson 散乱が起源であると考えられる。SPring-8の BL11XUのスペクトロメータのように入射 X 線の偏光が π 偏光(電場ベクトルが散乱面と平行)の場合は、Thomson 散乱強度は散乱角(2 θ) に対して cos² 2 θ の強度変化 をするため、散乱角が90°の近くではその強度が減少す る。従って、弾性散乱の裾も押さえられることになる。筆 者らは特に問題がない場合には、20~90°の Brillouin ゾー ンを選んで測定することにしている。そうすることで、低 エネルギー(2eV程度以下)の励起が格段に見やすくな り, Fig.2のようにモット絶縁体ではギャップが明瞭に観 測できるようになった。Fig.3にその効果が顕著に現れた 例を一つ示しておく。これらは,電子ドープ型高温超伝導 体である $Nd_{1.85}Ce_{0.15}CuO_4 O \mathbf{Q} = (0.2, 0, l)$ での RIXS ス ペクトルであり、 $l=12.0, 12.5, 13.0 \text{ i} 2\theta = 86.6^{\circ}, 91.2^{\circ},$ 95.9°に対応する。20が90°に近い l=12.5でのみ1 eVの 励起がピークになって見える。Nd_{1.85}Ce_{0.15}CuO₄などの高 温超伝導体の電子状態は強い二次元性を持っており, Fig. 3 が示すようにそれに垂直な c*方向には(弾性散乱の強度 を除けば)ほとんど運動量依存性がない。そのことを利用 して c*方向の運動量をうまく調整し散乱角を90°に近づけ れば、ab面(CuO₂面)内の低エネルギー励起が弾性散乱 に埋もれることなく観測できるのである。また、ゾーン中 央で1が整数の場合は Bragg 散乱になるため非常に強い 弾性散乱が現れるのに対し、非整数ではその問題を避けら

れるというメリットもある。ただ,容易に想像できるよう に,この方法は三次元系では必ずしもうまく働かない。

ここで、硬X線領域のRIXSを他の実験手法と比べた ときの利点,欠点について述べておく。筆者は,硬X線 を用いた RIXS で電子励起を観測する最大の利点は運動量 依存性が観測できるという点にあると考えている。これ は、光学伝導度など光学測定や、軟X線を用いた RIXS と比べたときの大きな利点である。一方、運動量依存性を 観測できるということでは、高温超伝導体などでその重要 性が認められている角度分解光電子分光(Angle Resolved Photoemission Spectroscopy, ARRES)¹⁸⁾が知られてい る。両者を比べると、ARPES が電子の占有状態の情報を 与えるのに対し, RIXS では励起された電子は束縛状態に とどまるので占有状態と非占有状態の両方の情報を与える ことになる。これは、利点欠点というよりは、両者の違い と言うべきであろうか。ただ、劈開などの試料処理や超高 真空が必要な ARPES に対し,硬 X 線を用いた RIXS で はその必要がなく、X線を透過する窓を持ったセルに入 れたままでの測定が可能である。この利点は、高圧や磁場 などの極限環境下での測定の可能性へとつながり,実際, 100 GPa という超高圧下での測定も行われている¹⁹⁾。ま た、光電子分光でしばしば問題となるバルク敏感性につい ては,X線が入射,出射するRIXSにおいては全く問題 とならない。3d 遷移金属の K 吸収端でおよそ数 µm から 数十µmの侵入長が確保されている。一方, RIXSは,近 年大きく進歩したとはいえ、エネルギー分解能は光学伝導 度や ARPES に比べるとまだ桁違いに粗く、今後の測定技 術の開発はいかに高分解能を実現するかに向けられる。現 状の最高分解能100 meV は温度に換算すると約1000 K で、興味ある物性を示す室温以下のエネルギー励起を捉え ることが今後の目標である。そのような測定が可能になれ ば、RIXS は今以上に威力のある実験手法となることが期 待される。

2.2 RIXS におけるモットギャップ励起

以下の実験結果の中心となる RIXS によるモットギャッ プ励起について説明する。RIXS は理論的には二次の光学 過程として記述されるが、ここでは図を使ってより直感的 な説明を行う。Fig. 4 のように簡単化し、1s 軌道、クーロ ン相互作用により下部ハバードバンド(lower Hubbard band, LHB)と上部ハバードバンド(upper Hubbard band, UHB)に分裂した 3d 軌道、4p 軌道のみを考える。 Fig. 4(a)が基底状態で RIXS の初期状態になる。エネル ギー E_i,運動量 k_i の X 線を吸収し 1s 軌道にある電子が 4p 軌道に共鳴励起される。その結果生じた 1s 軌道の内殻 正孔との相互作用により吸収が起きたサイトの軌道のエネ ルギーが下がる(Fig. 4(b))。エネルギーの下がった軌道 に周りのサイトから電子の移動が起こり、内殻正孔の正電 荷をスクリーンする(Fig. 4(c))。4p 軌道にある電子が 1s



Fig. 4 Schematic view of K-edge RIXS process. (a) All sites are half-filled in the initial state. (b) When the incident x-ray is absorbed, a core hole is created in the 1s orbital. (c) An electron transfers from a surrounding atom to screen the core hole potential. (d) After emitting the x-ray, the transferred electron remains in the UHB as a final state.

軌道に緩和し,エネルギー E_f ,運動量 \mathbf{k}_f のX線を放出する(Fig. 4(d))。系には 3d 軌道のクーロン相互作用(U) の分だけエネルギーが渡され,それが E_t - E_f に対応する。 エネルギー変化(E_t - E_f)を運動量変化(\mathbf{k}_t - \mathbf{k}_f)の関数と して観測することで,モットギャップ励起の分散関係が得られる。

3. 実験結果 (マンガン酸化物)

マンガン酸化物の実験結果として、 $La_{1-x}Sr_xMnO_3$ にお けるホールドープの効果と、x=0.2での温度による相転移 の際の電子状態の変化について述べる²⁰⁾。

3.1 マンガン酸化物の電子状態

母物質である LaMnO₃は、ペロブスカイト型の結晶構 造をしており, Mnには4個の3d電子が存在する。結晶 場により縮退した3d軌道が分裂し、低エネルギー側が3 重縮退した t_{2a} 軌道,高エネルギー側が2重縮退した e_a 軌 道と呼ばれる。4 個ある 3d 電子は Hund 則に従って、t2g 軌道に3個, eg軌道に1個の電子が入る。その際, 2重縮 退した ea 軌道のどちらを占有するかという軌道の自由度 があり、室温ではその縮退が解けて 3x2-r2 軌道と 3y2-r2 軌道が交互に配列した軌道秩序の状態にある。以下で言う モットギャップのエネルギーは、eg 軌道にさらにもう1 個の電子が加わったときに、eg軌道を占有する2つの電 子の間に働くクーロン相互作用の大きさに対応する。この 2つの eg 軌道が Fig. 4 でいう LHB と UHB に対応する。 実際には、LaMnO3は電荷移動型絶縁体であり、LHBは 周りの酸素の2p軌道と強く混成しているが、ここでは広 義のモット絶縁体と考え、LHB+O 2p から UHB への励



Fig. 5 Incident energy dependence of $La_{0.6}Sr_{0.4}MnO_3$. Three resonantly enhanced excitations are indicated by the arrows. The strong intensity above 10 eV in the spectrum of $E_i = 6550$ eV comes from the Mn $K\beta_5$ emission line.

起をモットギャップ励起と呼ぶこととする。

3.2 ホールドープによる電子状態の変化

 $LaMnO_3$ は反強磁性モット絶縁体であるが、+3価の La ε +2 価の Sr に置換することで Mn の 3d 軌道(LHB) にホールがドープされ、 $La_{0.6}Sr_{0.4}MnO_3$ では強磁性金属と なる。

実際の RIXS の実験では,ある運動量で入射エネルギー を変えながらスペクトルを測定し,共鳴エネルギーを探す ところから始まる。Fig. 5 に La_{0.6}Sr_{0.4}MnO₃の入射エネル ギー依存性を示す。図中矢印で示す通り, *E_i*=6556 eV で 3 eV 以下での強度が増大していることがわかる。我々の 注目するエネルギー領域はこの付近なので,以下の測定は 入射エネルギーを6556 eV に固定して測定を行っている。 より高い入射エネルギーで 8 eV と12 eV にピークがみら れるが,これらは O 2*p* から Mn 3*d* および 4*s*/4*p* 軌道への 励起と考えられる。また,LaMnO₃ との比較から,共鳴 エネルギーのホール濃度依存性は小さいことがわかる。

Fig. 6 (a) に **Q** = (2.7, 0, 0) での LaMnO₃ と La_{0.6}Sr_{0.4} MnO₃のスペクトルの比較したものを示す。ここでは,運 動量 **Q** は LaMnO₃の斜方晶(空間群 *Pbnm*)でとった指 数で表している。LaMnO₃の2.5 eV にあるピークが上述 したモットギャップ励起に対応しており,その分散関係や 散乱強度のアジマス角(散乱ベクトル周りの回転)依存性 は,軌道秩序を仮定した理論計算と良い一致を示してい る^{21,22)}。このモットギャップを越える励起が La_{0.6}Sr_{0.4} MnO₃のスペクトルでも 2 eV 付近に残っていることがわ



Fig. 6 RIXS spectra of LaMnO₃ and La_{0.6}Sr_{0.4}MnO₃ (a) at $\mathbf{Q} = (2.7, 0, 0)$ and (b) at higher scattering angle. The excitation across the Mott gap persists even in the metallic La_{0.6}Sr_{0.4} MnO₃. At the same time, the gap is partly filled.

かる。この結果は、LHB に40%もホールをドープして金 属化した La_{0.6}Sr_{0.4}MnO₃ においても電子相関の効果が残 っていることを示す重要な結果である。LaMnO₃ と La_{0.6} Sr_{0.4}MnO₃ の違いは、モットギャップよりも低いエネル ギーで顕著である。Fig. 6(b)に 2 θ ~90°で測定したスペク トルを示す。測定している運動量が異なっているが、両物 質とも運動量依存性が小さいことが実験的に確かめられて いるので今は問題とはならない。モット絶縁体である LaMnO₃ では明瞭にギャップが見られるのに対し、金属 である La_{0.6}Sr_{0.4}MnO₃ ではモットギャップよりも低エネ ルギーまで連続的に励起が存在し、ギャップが埋まってい ることがわかる。モットギャップ励起を残しながらギャッ プが埋まるというのが、ホールドープにより金属化した La_{1-x}Sr₄MnO₃ の特徴である。

3.3 強磁性転移による電子状態の変化 (La_{0.8}Sr_{0.2}MnO₃の温度依存性)

ペロブスカイト型マンガン酸化物では、電荷,スピン, 軌道,格子といった多くの自由度があり,それらの間に働 く相互作用(クーロン相互作用,フント相互作用,Jahn-Teller相互作用,等)がeVに近いオーダーで拮抗してい る。その結果,弱い外場で相互作用間のバランスを変える ことによって多彩な相が現れるというところが,この物質 の興味深い点である。磁場という比較的弱い摂動によって 電気抵抗が何桁も変わるという巨大磁気抵抗効果もその一 つである。ここでは,その特徴が現れた実験結果を示す。



Fig. 7 RIXS spectra of $La_{0.8}Sr_{0.2}MnO_3$ at some temperatures. The scattering intensity increases with temperature along the $\langle h00 \rangle$ direction, while it is independent of temperature along the $\langle hh0 \rangle$ direction.

La_{0.8}Sr_{0.2}MnO₃は,高温では常磁性絶縁体であるが,室 温付近(309 K)で相転移を起こし強磁性金属となる²³⁾。 その相転移をまたいで RIXS スペクトルを測定した。Fig. 7(a)は Q = (2.7,0,0)でのスペクトルである。散乱強度 が顕著な温度依存性を示しており,その強度変化は 5 eV 付近にまで及んでいる。また,散乱強度の温度依存性は磁 化に似た変化をしており,この電子状態の変化が常磁性絶 縁体から強磁性金属への相転移と強く結びついていること がわかる。この実験結果は,温度よりも遥かに高いエネル ギー領域まで電子状態の組み替えが相転移により引き起こ される,というマンガン酸化物の特徴をとらえたものであ る。

一方, Fig. 7(b)に示す Q = (2.2, 2.2, 0) では強度の温度 変化は小さい。他の運動量でも測定したところ, 〈h00〉 方向は大きな温度変化を示すのに対し, 〈hh0〉方向(Mn-O-Mn 方向)の温度依存性は小さく, この温度依存性は 運動量の方向に依存することがわかった。このような電子 状態の異方的な変化は運動量依存性が観測できるという RIXS の特徴が生きて初めて明らかにできたものである。 残念ながら, この異方的な温度依存性の原因はまだ明らか にできていないが, マンガン酸化物において種々の物理量 に異方性を与えている軌道自由度と関係があるのではない かと考えている。

この実験結果が論文として出版された直後に,米国のグ ループからも類似の結果が報じられた²⁴⁾。そこでは温度 変化のある 〈*h*00〉 方向のみの測定であるが,強磁性転移を 示すペロブスカイト型マンガン酸化物を数種類測定し,い ずれの物質でも,強磁性転移温度以下で5eV以下の散乱 強度が増大することが示された。

4. 実験結果(銅酸化物)

4.1 銅酸化物高温超伝導体の電子状態

高温超伝導体の母物質中にある Cu は + 2 価の $(3d)^9$ 状態にある。最も高いエネルギー準位にある x^2-y^2 軌道には 電子が1個存在し,そのバンドが強いクーロン相互作用 (約8 eV) により分裂することで絶縁体となっている。ま た,すべての銅酸化物高温超伝導体は共通の構成要素とし て CuO₂ 面をもっており,フェルミ準位近くの電子状態に は Cu 3d の x^2-y^2 軌道の他に O 2p 軌道も関与している。 高温超伝導体の母物質は主に O 2p 軌道がつくるバンドか ら x^2-y^2 軌道の UHB への電荷移動エネルギー(約2 eV) がギャップとなった電荷移動型絶縁体である。そこに, ホールや電子をドープすることで高温超伝導が出現する。

高温超伝導体の母物質中に化学置換やX線励起によっ て導入されたホールは主にO2p軌道に入ることになり, ホールの持つスピンとCu3d軌道上のスピンが一重項束 縛状態(Zhang-Rice Singlet)を形成する。銅酸化物高温 超伝導体では,このZhang-Rice Singletが作るバンド (ZRB)とUHBの間のギャップが(広義の)モットギャ ップと呼ばれ,以下でもそれに従うことにする。

銅酸化物におけるモットギャップ励起の RIXS による研 究は,ZRB を LHB と見なした Hubbard モデルに対する 厳密対角化計算による理論が実験に先立って報告され,ま ず二次元絶縁体から始まり²⁵⁾,一次元絶縁体²⁶⁾,電荷が ドープされた二次元系²⁷⁾について励起の分散関係が示さ れた。この理論は以下に示す筆者らの実験結果も非常にう まく説明できている。最近では,O 2p 軌道をあらわに取 り入れた d-p モデルでの計算も行われている^{28,29)}。

一方,実験も理論を追って次々と行われ,米国の2つ のグループによって高温超伝導の母物質である Ca₂CuO₂ Cl₂¹³⁾, La₂CuO₄³⁰⁾およびホールドープにより超伝導体と なった La_{2-x}Sr_xCuO₄³¹⁾,一次元系では頂点共有の Sr₂CuO₃, SrCuO₂^{32,33)},辺共有の CuGeO₃³⁴⁾, Li₂CuO₂³⁵⁾についての 報告がなされた。筆者らのグループはそれらと一線を画す るために,CuO₂ 面とCuO 鎖が共存する特徴的な結晶構 造を持った YBa₂Cu₃O_{7-δ}³⁶⁾,電子ドープ型超伝導体である Nd_{2-x}Ce_xCuO₄³⁷⁾についての測定を行った。

4.2 $YBa_2Cu_3O_{7-\delta}$

代表的な高温超伝導体の一つである YBa₂Cu₃O_{7- δ} は特 徴的な結晶構造をしている。 $\delta = 0$ の結晶構造を Fig. 8 に 示す。超伝導を担う 2 層の CuO₂ 面に加えて b 軸方向に走 る一次元 CuO 鎖が存在し,その結果,斜方晶となってい る。CuO 鎖中の酸素の欠損量(δ)によって CuO₂ 面内の



Fig. 8 Crystal structure of YBa₂Cu₃O_{7- δ} (δ =0). Two crystallographically inequivalent Cu atoms exist in the unit cell. One forms CuO₂ plane (red) and the other is in the CuO chain (purple).

ホール濃度が調整され、 δ ~0.05で転移温度が最大(T_c = 93 K)になる。常伝導状態での電気伝導度や光学伝導度 だけでなく、超伝導状態でも a 軸方向(CuO 鎖に垂直) と b 軸方向(CuO 鎖に平行)の間に異方性が見られるこ とから、何らかの形で CuO 鎖が物性に寄与していると考 えられている。物性に対する CuO 鎖の役割を議論するた めには、CuO₂ 面と CuO 鎖を分離して測定し、それぞれ の電子状態を明らかにしておく必要がある。ここでは、最 適ドープの YBa₂Cu₃O_{7-δ}(T_c =93 K)について、非双晶 単結晶を用いた RIXS スペクトルの運動量依存性から CuO₂ 面と CuO 鎖のモットギャップを区別したという結 果について紹介する。

実際の実験では、マンガン酸化物のときと同様に、入射 エネルギー依存性を測定して共鳴条件を探すところから始 まるが、ここでは、重要な運動量依存性の結果のみ示す。 Fig.9に運動量依存性を等高線図にプロットしたものを示 す。運動量は二次元 CuO2 面の還元 Brillouin ゾーンで示 している。この図では弾性散乱とモットギャップ励起より も高エネルギーの励起は差し引いてある。(Fig.9は文献 36)のFIG.2のopen marks を再プロットしたものであ る。)1.0-3.5 eV に渡るほとんど分散のない励起に加えて, (0, π) と (π, π) で強度が増大する励起が存在すること がわかる。CuO 鎖は b 軸に沿って存在していることか ら,その方向に運動量依存性が顕著に現れると考えられ る。従って、**b***軸のゾーン端に対応する(0, π)と(π, π) で強度が増大する部分は CuO 鎖に由来しているといえ る。一方, CuO₂ 面は **a***方向と **b***方向は等価であるはず なので、1.5-3.5 eV に渡る運動量に依存しない励起は、 CuO₂面のものと考えられる。



Fig. 9 Momentum dependence of RIXS spectra from optimallydoped and twin-free YBa₂Cu₃O_{7- δ}. The elastic tail and the excitation at higher energy are subtracted from the raw data. The excitation form the one-dimensional CuO chain is enhanced at 2 eV near the zone boundary of the **b*** direction, namely (0, π) and (**p**, **p**), while the excitation from the CuO₂ plane is broad at 1.5–3.5 eV and almost independent of the momentum transfer.

最適ドープの YBa₂Cu₃O_{7-δ} では、CuO₂ 面, CuO 鎖とも ホールがドープされているが、そのときに、(1)二次元 CuO₂ 面の運動量依存性は小さい、(2)一次元 CuO 鎖では ゾーン端であるエネルギーに強度が集中する、という特徴 が観測された。この2 つの特徴は、二次元(CuO₂ 面) お よび、一次元(CuO 鎖) Hubbard モデルで理論計算とよ く一致している。しかも、励起エネルギーの大きさを定量 的に合わせるためには、一次元 Hubbard モデルでのクー ロン反発(U) を二次元のそれよりも小さくとる必要があ った。これは、実際の系では CuO 鎖のモットギャップの 大きさが CuO₂ 面に比べて小さいことを意味しており、 YBa₂Cu₃O_{7-δ} での CuO₂ 面と CuO 鎖の電子状態の違いの 一側面を RIXS により明らかにできた。

4.3 Nd_{2-x}Ce_xCuO₄

モット絶縁体へのホールドープの効果は、 $La_{2-x}Sr_xCuO_4$ や上述の $La_{1-x}Sr_xMnO_3$ が研究され、モットギャップより も低いエネルギーに連続的な励起が観測されている。さら に、 $La_{2-x}Sr_xCuO_4$ では、超伝導に対する最適ドープ(x =0.17)ではその連続的な励起が(0,0)と(π ,0)に限ら れていたのが、過剰ドープ(x = 0.30)では、(π , π)にま で広がってくるという、運動量依存性がみられる¹⁷⁾。

一般的には、モット絶縁体に電荷をドープすると、モッ トギャップを越えるバンド間励起に加えて、ホールドープ の場合は LHB 内、電荷ドープの場合は UHB 内でのバン ド内励起が存在する。ホールドープで見られたモットギャ ップよりも低エネルギーにある連続的な励起はバンド内励 起と考えられる。電子ドープにおいてもバンド内励起が観 測され、しかもその分散関係が観測されたという結果につ いて以下に示す。



Fig. 10 Momentum dependence and of RIXS spectra from $Nd_{1.85}$ $Ce_{0.15}CuO_4$. The excitation at 2 eV near the zone center is identidied is identified as an interband excitation across the Mott gap, while the dispersive excitation, which shifts to higher energy accompanied by an increase of spectral width as a function of momentum transfer, is an intraband excitation in the upper Hubbard band.

電子ドープ型高温超伝導体の母物質である Nd₂CuO₄ に おいて+3 価の Nd を+4 価の Ce に置換することで電子 ドープすることができる。Fig. 10 に超伝導に対する最適 ドープにある $Nd_{1.85}Ce_{0.15}CuO_4$ の RIXS スペクトルを示す。 Fig.9と同様に,弾性散乱と高エネルギー側の励起は差し 引いてある。スペクトルには特徴的な2つの励起があ る。一つはゾーン中央に2eV付近にある励起であり、も う一つはゾーン中央からゾーン端に向けて高エネルギーに シフトする分散の大きな励起である。この二つの特徴は、 文献27)で理論的に予想されていたものであり(文献37) では実験結果に合うようにより現実的なパラメーターで再 計算している),前者がモットギャップを越えるバンド間 励起,後者が UHB 内でのバンド内励起であるとされた。 このことは、その後のドープ量の異なる試料の測定により 実験的にも検証された。Fig. 11にx=0.15とx=0.075のス ペクトルの比較を示すが、2つの励起がドーピング依存性 について顕著な違いを示していることがわかる。ゾーン中 央に2eV付近にある励起はx=0.15とx=0.075でほとん ど変わらないのに対し、分散を示す励起はx=0.075で強 度が半減しており、ドープされた電子量に強度がほぼ比例 しているようである。この違いは、2つの励起をバンド間 励起とバンド内励起と考えることで自然に理解できる。

理論との比較ににおいてもう一点重要な知見が得られている。それは、Nd_{1.85}Ce_{0.15}CuO₄のバンド内励起の、線形に近い分散関係をもつ、ゾーン中央からゾーン端にむけて幅が増大する、という特徴が、Hubbard モデルに基づいて計算された電荷の動的相関関数と定性的に一致しているという点である。X線は電荷と直接結合することから非共鳴X線散乱により電荷の相関関数を観測でき、スピンの相関関数が観測できる中性子散乱と相補的な実験手法となり得るという点はよく知られている。共鳴X線散乱



Fig. 11 Comparison between $Nd_{1.85}Ce_{0.15}CuO_4$ and $Nd_{1.925}Ce_{0.075}$ CuO₄. The interband excitation across the Mott gap is independent of the electron concentration. On the other hand, the intensity of the intraband excitation in the upper Hubbard band is almost proportional to the electron concentration (x).

は、共鳴過程が入るために電荷の相関関数とは完全に一致 するわけではないが、この結果の示すところは、電荷の動 的相関関数の定性的な部分は共鳴X線散乱でも観測可能 であるということであり、RIXSは強相関電子系物質の電 荷ダイナミクスの観測手法として重要な役割を果たすこと ができると期待できる。

5. 終わりに

以上,筆者が中心に行ってきたごく最近の RIXS の結果 を紹介した。SPring-8 では BL11XU の他にも BL12XU, BL19LXU^{38,39)}でも硬 X 線を使った RIXS の実験がそれぞ れ独立して行われ、急速に電子励起スペクトルの研究が進 んでいる。ここ数年の間に数百 meV のエネルギー分解能 を実現し、モットギャップ励起などの電子状態の測定が可 能となった。将来さらなる分解能の向上を図り、超伝導ギ ャップやマンガン酸化物での軌道の集団励起などの分散関 係を観測すると、超伝導や軌道と電荷とスピンとの協調な ど低いエネルギースケールでの物性と直接関連づけた議論 を行うことが可能となる。RIXS の測定では、入射エネル ギー,励起エネルギー,運動量,場合によっては偏光な ど,いくつものパラメーターを実験目的に応じて最適化す る必要があるにもかかわらず、散乱強度が弱いため測定に は非常に多くのビームタイムを要する。例えば、ここに挙 げたモットギャップ励起の強度は1 cpsのオーダーで、入 射エネルギーを固定して分散関係を測るだけでも 3-4 日 程度の時間が必要となる。「観測される散乱強度を落とさ

ずにいかに高分解能を実現するか」我々実験家が挑戦すべき課題は極めて大きい。

謝辞

本研究は序章に書いたように遠藤康夫教授(1998年発 足当時東北大学教授)が主催した戦略研究プロジェクト (CREST)の成果であり,筆者との主な共同研究者である 稲見俊哉博士,水木純一郎博士(原研放射光),遠藤康夫 教授(国際高等研,原研研究嘱託),村上洋一教授(東北 大,原研客員研究員),筒井健二博士,遠山貴己助教授, 石原純夫助教授,前川禎通教授,山田和芳教授(東北大), 廣田和馬助教授(東大),守友浩教授(筑波大),増井孝彦 博士,田島節子教授(超電導工研,大阪大)らに感謝した い。本稿では詳しく紹介できなかったが,摂動効果の大き な散乱プロセスから得られるスペクトルの解釈に理論家が 果たした役割は非常に大きい。また,アナライザー結晶を 作製してくれた P. Abbamonte 博士(BNL),葛下かおり 博士(大阪電通大),実験をサポートしてくれた原研放射 光重元素科学研究グループのメンバーにも感謝したい。

参考文献

- K. Namikawa, M. Ando, T. Nakajima and H. Kawata: J. Phys. Soc. Jpn 54, 4099 (1985).
- Y. Murakami, H. Kawada, H. Kawata, M. Tanaka, T. Arima, Y. Moritomo and Y. Tokura: Phys. Rev. Lett. 80, 1932 (1998).
- Y. Murakami, J. P. Hill, D. Gibbs, M Blume, I. Koyama, M. Tanaka, H. Kawata, T. Arima and Y. Tokura: Phys. Rev. Lett. 81, 582 (1998).
- M. d'Astuto, P. K. Mang, P. Giura, A. Shukula, P. Ghigna, A. Mirone, M. Barden, M. Greven, M. Kirsch and F. Sette: Phys. Rev. Lett. 88, 167002 (2002).
- A. Q. R. Baron, H. Uchiyama, Y. Tanaka, S. Tsutsui, D. Ishikawa, S. Lee, R. Heid, K.-P. Bohnen, S. Tajima and T. Ishikawa: Phys. Rev. Lett. 92, 197004 (2004).
- H. Uchiyama, A. Q. R. Baron, S. Tsutsui, Y. Tanaka, W.-Z. Hu, A. Yamamoto, S. Tajima and Y. Endoh: Phys. Rev. Lett. 92, 197005 (2004).
- 7) T. Fukuda, J. Mizuki, K. Ikeuchi, K. Yamada, A. Q. R. Baron and S. Tsutsui: Phys. Rev. B **71**, 060501R (2005).
- E. D. Isaacs, P. M. Platzman, P. Metcalf and J. M. Honig: Phys. Rev. Lett. 76, 4211 (1996).
- 9) S. Galambosi, J. A. Soininen, A. Mattila, S. Huotari, S. Manninen, Gy. Vankó, N. D. Zhigadlo, J. Karpinski and K. Häamäläinen: Phys. Rev. B 71, 060504R (2005).
- 10) A. Kotani and S. Shin: Rev. Mod. Phys. 73, 203 (2001).
- 11) 小谷章雄:放射光 16,287 (2003).
- 12) 小谷章雄:放射光 18,223 (2005).
- 13) M. Z. Hasan, E. D. Isaacs, Z.-X. Shen, L. L. Miller, K. Tsutusi, T. Tohyama and S. Maekawa: Science 288, 1811 (2000).
- 14) 前川禎通,简井健二,遠山貴己,石原純夫:日本物理学会
 誌 56, 35 (2001).
- T. Inami, T. Fukuda, J. Mizuki, H. Nakao, T. Matsumura, K. Hirota, Y. Murakami and Y. Endoh: Nucl. Instrum. Methods Phys. Res., Sect. A 467–468, 1081 (2001).
- 16) J. P. Hill, C.-C. Kao, W. A. L. Caliebe, M. Matsubara, A.

Kotani, J. L. Peng and R. L. Greene: Phys. Rev. Lett. 80, 4967 (1998).

- 17) S. Wakimoto, Y.-J. Kim, H. Kim, H. Zhang, T. Gog and R. J. Birgeneau: cond-mat/0506524.
- A. Damascelli, Z. Hussain and Z.-X. Shen: Rev. Mod. Phys. 75, 473 (2003).
- A. Shukla, J.-P. Rueff, J. Badro, G. Vanko, A.Mattila, F. M. F de Groot and F. Sette: Phys. Rev. B 67, 081101R (2003).
- 20) K. Ishii, T. Inami, K. Ohwada, K. Kuzushita, J. Mizuki, Y. Murakami, S. Ishihara, Y. Endoh, S. Maekawa, K. Hirota and Y. Moritomi: Phys. Rev. B 70, 224437 (2004).
- H. Kondo, S. Ishihara and S. Maekawa: Phys. Rev. B 64, 014414 (2001). Phys. Rev. B 64, 179904E (2001).
- 22) T. Inami, T. Fukuda, J. Mizuki, S. Ishihara, H. Kondo, H. Nakao, T. Matsumura, K. Hirota, Y. Murakami, S. Maekawa and Y. Endoh: Phys. Rev. B 67, 045108 (2003).
- 23) A. Urushibara, Y. Moritomo, T. Arima, A. Asamitsu, G. Kido and Y. Tokura: Phys. Rev. B 51, 14103 (1995).
- 24) S. Grenier, J. P. Hill, V. kiryukhin, W. Ku, Y.-J. Kim, K. J. Thomas, S.-W. Cheong, Y. Tokura, Y. Tomioka, D. Casa and T. Gog: Phys. Rev. Lett. 94, 047203 (2005).
- K. Tsutsui, T. Tohyama and S. Maekawa: Phys. Rev. Lett.
 83, 3705 (1999).
- 26) K. Tsutsui, T. Tohyama and S. Maekawa: Phys. Rev. B 61, 7180 (2000).
- K. Tsutsui, T. Tohyama and S. Maekawa: Phys. Rev. Lett. 91, 117001 (2003).
- 28) T. Nomura and J. Igarashi: J. Phys. Soc. Jpn. 73, 1677 (2004).
- 29) T. Nomura and J. Igarashi: Phys. Rev. B 71, 035110 (2005).
- 30) Y. J. Kim, J. P. Hill, C. A. Burns, S. Wakimoto, R. J. Birgeneau, D. Casa, T. Gog and C. T. Venkataraman: Phys. Rev. Lett. 89, 177003 (2002).
- 31) Y.-J. Kim, J. P. Hill, S. Komiya, Y. Ando, D. Casa, T. Gog and C. T. Venkataraman: Phys. Rev. B 70, 094524 (2004).
- 32) M. Z. Hasan, P. A. Montano, E. D. Isaacs, Z.-X. Shen, H. Eisaki, S. K. Sinha, Z. Islam, N. Motoyama and S. Uchida: Phys. Rev. Lett. 88, 177403 (2002).
- 33) Y.-J. Kim, J. P. Hill, H. Benthien, F. H. L. Essler, E. Jeckelmann, H. S. Choi, T. W. Noh, N. Motoyama, K. M. Kojima, S. Uchida, D. Casa and T. Gog: Phys. Rev. Lett. 92, 137402 (2004).

- 34) M. Z. Hasan, Y.-D. Chuang, Y. Li, P. A. Montano, Z. Hussain, G. Dhalenne, A. Revcolevschi, H. Eisaki, N. Motoyama and S. Uchida: Interntl. J. Mod. Phys. B 17, 3519 (2003).
- 35) Y.-J. Kim, J. P. Hill, F. C. Chou, D. Casa, T. Gog and C. T. Venkataraman: Phys. Rev. B 69, 155105 (2004).
- 36) K. Ishii, K. Tsutsui, Y. Endoh, T. Tohyama, K. Kuzushita, T. Inami, K. Ohwada, S. Maekawa, T. Masui, S. Tajima, Y. Murakami and J. Mizuki: Phys. Rev. Lett. 94, 187002 (2005).
- 37) K. Ishii, K. Tsutsui, Y. Endoh, T. Tohyama, S. Maekawa, M. Hoesch, K. Kuzushita, M. Tsubota, T. Inami, J. Mizuki, Y. Murakami and K. Yamada: Phys. Rev. Lett. 94, 207003 (2005).
- 38) A. Higashiya, A. Shigemoto, S. Kasai, S. Imada, S. Suga, M. Sing, C. Kim, M. Yabashi, K. Tamasaku and T. Ishikawa: Solid State Comm. 130, 7 (2004).
- 39) S. Suga, S. Imada, A. Higashiya, A. Shigemoto, S. Kasai, M. Sing, H. Fujiwara, A. Sekiyama, A. Yamasaki, C. Kim, T. Nomura, J. Igarashi, M. Yabashi and T. Ishikawa: Phys. Rev. B 72, 081101(R) (2005).



● 著 者 紹 介 ●

石井賢司

日本原子力研究所 放射光科学研究セン ター

E-mail: kenji@spring8.or.jp 専門:固体物理学,共鳴弾性・非弾性 X 線散乱による強相関電子系物質の研究 [略歴]

1999年東京大学理学系研究科物理学専 攻博士課程修了,1999年日本学術振興 会未来開拓学術研究推進事業研究プロジ ェクト博士研究員,2001年日本原子力 研究所放射光科学研究センター研究員, 現在に至る。

Electronic excitations in strongly correlated electron systems studied by resonant inelastic x-ray scattering

Kenji ISHII Synchrotron Radiation Research Unit, Japan Atomic Energy Agency 1–1–1 Kouto, Sayo-cho, Sayo-gun, Hyogo 679–5148, Japan

Abstract Strongly correlated electron systems are one of the most important issue in modern solid state physics, because they show interesting phenomena such as high- T_c superconductivity and colossal magnetoresistance. Resonant inelastic x-ray scattering (RIXS) technique in the hard x-ray regime has been developed to clarify their electronic structure. Our recent RIXS studies on metallic manganites and cuprates are described. The excitation across the Mott gap is observed even in the metallic phase and the electron correlation effect persists in the carrier-doped Mott insulators. In addition to the Mott gap excitation, the dispersion relation of the intraband excitation in the upper Hubbard band is successfully observed in the electron-doped cuprates.